(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4748836号

(P4748836)

(45) 発行日 平成23年8月17日 (2011.8.17)

(24) 登録日 平成23年5月27日 (2011.5.27)

J

 (51) Int.Cl.
 F I

 HO1L
 21/268
 (2006.01)
 HO1L
 21/268

 B23K
 26/073
 (2006.01)
 B23K
 26/073

 HO1L
 21/20
 (2006.01)
 B23K
 26/073

 B23K
 26/073
 (2006.01)
 B23K
 21/20

 B23K
 101/40
 (2006.01)
 B23K
 101:40

請求項の数 8 (全 21 頁)

 (21)出願番号 (22)出願日 (65)公開番号 (43)公開日 審査請求日 (31)優先権主張番号 (32)優先日 	特願2000-244220 (P2000-244220) 平成12年8月11日 (2000.8.11) 特開2001-127003 (P2001-127003A) 平成13年5月11日 (2001.5.11) 平成19年6月14日 (2007.6.14) 特願平11-229515 平成11年8月13日 (1999.8.13)	 (73)特許権者 000153878 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地 (72)発明者 田中 幸一郎 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社 半導体エネルギー研究所内
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	審査官 萩原 周治
		(56)参考文献 特開平08-148423 (JP, A) 特開平09-293687 (JP, A) 特開平09-129573 (JP, A) 特開平08-210989 (JP, A) 特開平07-142800 (JP, A) 特開平10-125585 (JP, A) 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 レーザ照射装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

レーザビームを発生させるレーザ発振器と、

前記レーザビームを、前記レーザビームの進行方向に対し直角方向に分割する<u>シリンド</u> リカルレンズアレイと、

前記<u>シリンドリカルレンズアレイ</u>により分割される<u>前記</u>レーザビームの各々の、前記レ ーザビームの出口から照射面までの光路長を、互いに前記レーザビームのコヒーレント長 以上の差にする<u>ミラー</u>と、を有<u>し、</u>

前記ミラーは、階段状に配置された複数の反射面を有し、

前記シリンドリカルレンズアレイは、複数のシリンドリカルレンズを有し、

10

<u>前記複数の反射面の各々は、前記複数のシリンドリカルレンズの各々に対応する</u>ことを

特徴とするレーザ照射装置。

【請求項2】

レーザビームを発生させるレーザ発振器と、

前記レーザビームを一方向に引き延ばす光学系と、

引き延ばした前記レーザビームを、前記レーザビームの進行方向に対し直角方向に分割 するシリンドリカルレンズアレイと、

前記<u>シリンドリカルレンズアレイ</u>により分割される<u>前記</u>レーザビームの各々の、前記レ ーザビームの出口から照射面までの光路長を、互いに前記レーザビームのコヒーレント長 以上の差にする<u>ミラー</u>と、を有し、 前記ミラーは、階段状に配置された複数の反射面を有し、

前記シリンドリカルレンズアレイは、複数のシリンドリカルレンズを有し、

<u>前記複数の反射面の各々は、前記複数のシリンドリカルレンズの各々に対応する</u>ことを 特徴とするレーザ照射装置。

(2)

- 【請求項3】
 - 請求項2において、
- 前記レーザビームを一方向に引き延ばす光学系は、ビームエキスパンダであることを特徴とするレーザ照射装置。
- 【請求項4】
- レーザビームを発生させるレーザ発振器と、
- 前記レーザビームを、前記レーザビームの進行方向に対し直角方向に分割する<u>シリンド</u> リカルレンズアレイと、
- 前記シリンドリカルレンズアレイにより分割された前記レーザビームを照射面で1つに し、前記照射面において断面形状が線状となる<u>前記</u>レーザビームの長さ方向において<u>前記</u> レーザビームのエネルギーを均一化する第1のシリンドリカルレンズと、
- 前記<u>シリンドリカルレンズアレイ</u>により分割される<u>前記</u>レーザビームの各々の、前記レ ーザビームの出口から前記照射面までの光路長を、互いに前記レーザビームのコヒーレン
- ト長以上の差にするミラーと、を有し、
- 前記ミラーは、階段状に配置された複数の反射面を有し、
- <u>前記シリンドリカルレンズアレイは、複数の第2のシリンドリカルレンズを有し、</u>20 <u>前記複数の反射面の各々は、前記複数の第2のシリンドリカルレンズの各々に対応する</u>
- ことを特徴とするレーザ照射装置。
- 【請求項5】
 - 請求項1乃至請求項4のいずれか1項において、
- 前記照射面において断面形状が線状となる前記レーザビームの長さ方向に対し直角方向 に動くステージを有することを特徴とするレーザ照射装置。
- 【請求項6】

請求項1乃至請求項5のいずれか1項において、

- 前記レーザ発振器はYAGレーザの第2高調波を発生させるものであることを特徴とす
- るレーザ照射装置。
- 【請求項7】
 - 請求項1乃至請求項5のいずれか1項において、
- 前記レーザ発振器はYAGレーザの第3高調波を発生させるものであることを特徴とするレーザ照射装置。
- 【請求項8】
- 請求項1乃至請求項5のいずれか1項において、

前記レーザ発振器はYAGレーザの第4高調波を発生させるものであることを特徴とす るレーザ照射装置。

- 【発明の詳細な説明】
- [0001]
- 【発明の属する技術分野】
- 本願発明は薄膜で構成された回路を有する半導体装置を作製するための装置に関する。例 えば液晶表示装置に代表される電気光学装置、及び電気光学装置を部品として搭載した電 気機器を作製する装置に関する。なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性 を利用することで機能しうる装置全般を指し、上記電気光学装置および電気機器も半導体 装置である。
- 【 0 0 0 2 】
- 【従来の技術】
- 近年、ガラス等の絶縁基板上に形成された非晶質半導体膜や結晶性半導体膜(単結晶でない、多結晶、微結晶等の結晶性を有する半導体膜)、即ち非単結晶半導体膜に対し、レー

30

20

30

ザアニールを施して、結晶化させたり、結晶性を向上させる技術が、広く研究されている 。上記半導体膜には、珪素膜がよく用いられる。

【 0 0 0 3 】

ガラス基板は、従来よく使用されてきた石英基板と比較し、安価で加工性に富んでおり、 大面積基板を容易に作成できる利点を持っている。これが上記研究の行われる理由である 。また、結晶化に好んでレーザが使用されるのは、ガラス基板の融点が低いからである。 レーザは基板の温度をあまり上昇させずに非単結晶膜にのみ高いエネルギーを与えること ができる。

【0004】

結晶性珪素膜は多くの結晶粒からできているため、多結晶珪素膜、あるいは多結晶半導体 10 膜と呼ばれる。レーザアニールを施して形成された結晶性珪素膜は、高い移動度を有する ため、この結晶性珪素膜を用いて薄膜トランジスタ(TFT)を形成し、例えば、一枚の ガラス基板上に、画素駆動用と駆動回路用のTFTを作製する、モノリシック型の液晶電 気光学装置等に盛んに利用されている。

【 0 0 0 5 】

また、出力の大きい、エキシマレーザ等のパルス発振のレーザビームを、被照射面において、数cm角の四角いスポットや、長さ10cm以上の線状となるように光学系にて加工し、レーザビームを走査させて(あるいはレーザビームの照射位置を被照射面に対し相対的に移動させて)、レーザアニールを行う方法が、量産性が高く工業的に優れているため、好んで用いられている。

[0006]

特に、線状レーザビームを用いると、前後左右の走査が必要なスポット状のレーザビーム を用いた場合とは異なり、線状レーザビームの線方向に直角な方向だけの走査で被照射面 全体にレーザビームを照射することができるため、高い量産性が得られる。線方向に直角 な方向に走査するのは、それが最も効率のよい走査方向であるからである。この高い量産 性により、現在レーザアニールにはパルス発振のエキシマレーザから出るレーザビームを 適当な光学系で加工した線状レーザビームを使用することが主流になりつつある。

【 0 0 0 7 】

図1に、照射面においてレーザビームの断面形状を線状に加工するための光学系の構成の 例を示す。この構成は、レーザビームの断面形状を線状に変換するだけでなく、同時に、 照射面におけるレーザビームのエネルギー均質化を果たすものである。一般にビームのエ ネルギーの均質化を行う光学系を、ビームホモジナイザと呼ぶ。

[0008]

紫外光であるエキシマレーザを光源に使用するならば、上記光学系の母材は例えばすべて 石英とするとよい。なぜならば、高い透過率が得られるからである。また、コーティング は、使用するエキシマレーザの波長に対する透過率が99%以上得られるものを使用する とよい。

[0009]

まず、図1の側面図について説明する。レーザ発振器101から出たレーザビームは、シリンドリカルレンズアレイ102aと102bにより、レーザビームの進行方向に対して直40角な方向に分割される。該方向を本明細書中では、縦方向と呼ぶことにする。前記縦方向は、光学系の途中にミラーが入ったとき、前記ミラーが曲げた光の方向に曲がるものとする。この構成では、4分割となっている。これらの分割されたレーザビームは、シリンドリカルレンズ104により、いったん1つのレーザビームにまとめられる。ミラー107で反射され、その後、ダブレットシリンドリカルレンズ108により、照射面109にて再び1つのレーザビームに集光される。ダブレットシリンドリカルレンズとは、2枚のシリンドリカルレンズで構成されているレンズのことをいう。これにより、線状レーザビームの幅方向のエネルギー均質化がなされ、幅方向の長さが決定される。

次に、上面図について説明する。レーザ発振器101から出たレーザビームは、シリンド 50

リカルレンズアレイ103により、レーザビームの進行方向に対して直角な方向でかつ、 縦方向に対して直角な方向に分割される。該方向を本明細書中では、横方向と呼ぶことに する。前記横方向は、光学系の途中でミラーが入ったとき、前記ミラーが曲げた光の方向 に曲がるものとする。この構成では、7分割となっている。その後、シリンドリカルレン ズ105にて、レーザビームは照射面109にて1つに合成される。これにより、線状レ ーザビームの長さ方向のエネルギー均質化がなされ、また線状ビームの長さが決定される

【0011】

上記の諸レンズは、エキシマレーザに対応するため合成石英製である。また、エキシマレーザをよく透過するように表面にコーティングを施している。これにより、レンズ1つの ¹⁰ エキシマレーザの透過率は99%以上になった。

[0012]

上記の構成で加工された線状レーザビームをそのレーザビームの幅方向に徐々にずらしな がら重ねて照射することにより、非単結晶珪素膜全面に対し、レーザアニールを施して、 結晶化させたり、結晶性を向上させることができる。

[0013]

次に、照射対象となる半導体膜の典型的な作成方法を示す。

[0014]

まず基板として、厚さ0.7mm、5インチ角のコーニング1737基板を用意した。基板に プラズマCVD装置を用いて、厚さ200nmのSiO₂膜(酸化珪素膜)を成膜し、SiO₂膜表面 20 に厚さ50nmの非晶質珪素膜(以下、a-Si膜と表記する)を成膜した。

[0015]

基板を、温度500 の窒素雰囲気に1時間加熱し、膜中の水素濃度を減らした。これに より、膜の耐レーザ性が著しく向上した。

【0016】

レーザ装置は、ラムダ社製のXeCIエキシマレーザ(波長308nm、パルス幅30ns)L 3308を使用した。このレーザ装置はパルス発振レーザを発し、500mJ/パルスのエ ネルギーを出す能力を持っている。レーザビームのサイズは、レーザビームの出口で、1 0×30mm(共に半値幅)である。レーザビームの出口は本明細書中では、レーザ照射 装置からレーザビームが出た直後における、レーザビームの進行方向に垂直な平面で定義 する。

【0017】

エキシマレーザの発生するレーザビームの形状は一般的に長方形状であり、アスペクト比 で表現すると、3~5位の範囲に入る。レーザビームの強度は、レーザビームの中央ほど 強い、ガウシアンの分布を示す。前記レーザビームのサイズは、図1に示した構成をもつ 光学系により、エネルギー分布の一様な125mm×0.4mmの線状レーザビームに変換され た。

【0018】

本発明者の実験によると、上述の半導体膜に対しレーザを照射する場合、重ね合わせのピッチは線状レーザビームの幅(半値幅)の1/10前後が最も適当であった。これにより 40、結晶性の膜内における均一性が向上した。上記の例では、前記半値幅が0.4mmであったので、エキシマレーザのパルス周波数を30ヘルツ、走査速度を1.0mm/sとし、レーザビームを照射した。このとき、レーザビームの照射面におけるエネルギー密度は420mJ/cm²とした。これまで述べた方法は線状レーザビームを使って半導体膜を結晶化するために用いられる極めて一般的なものである。

【0019】

上記の線状レーザビームを用いて、レーザアニールされた珪素膜を非常に注意深く観察す ると、非常に淡い干渉縞が見られた。干渉縞が見られる原因は、レーザビームを分割して 1つの領域にまとめているため、分割された光が互いに干渉を起こしていることにある。 しかしながら、エキシマレーザのコヒーレント長は数ミクロン~数十ミクロン程度である 30

ため強い干渉は起こらない。

【0020】

【発明が解決しようとする課題】

エキシマレーザは大出力で高繰り返しのパルスを発振できる(現状で300ヘルツ程度)の で、半導体膜の結晶化によく用いられている。近年、製品化が進んでいる低温ポリシリコ ンTFTの液晶ディスプレイの作成には、エキシマレーザが半導体膜の結晶化工程で用いら れている。

【0021】

最近、YAGレーザの最大出力が著しく向上している。YAGレーザは、固体レーザであるため 、ガスレーザであるエキシマレーザと比較すると扱いやすく、保守が容易である。本発明 ¹⁰ 者は、YAGレーザの出力の向上に伴い、YAGレーザを半導体膜の結晶化に用いる可能性につ いて考察した。

【 0 0 2 2 】

YAGレーザは、基本波として、波長1065 nmのレーザビームを出すことで知られてい る。このレーザビームの珪素膜に対する吸収係数は非常に低く、このままでは珪素膜の1 つであるa-Si膜の結晶化には使えない。ところが、このレーザビームは非線型光学結晶を もちいることにより、より短波長に変換することができる。変換される波長により、第2 高調波(533 nm)、第3高調波(355 nm)、第4高調波(266 nm)、第5高 調波(213 nm)、と名づけられている。

[0023]

第2高調波は波長533nmであるから、a-Si膜に対し十分な吸収係数があるので、a-Si 膜の結晶化に用いる事ができる。

【0024】

しかしながら、上述の例に出した厚さ50nm程度のa-Si膜に対して、エキシマレーザほ ど吸収係数が高くない。第3高調波、第4高調波、第5高調波は、前記a-Si膜に対する吸 収係数が非常に高いので、高いエネルギー効率で結晶化を行うことができる。

【0025】

現存するYAGレーザの第3高調波の最大出力は750mJ/パルスくらいである。また、第4高調波の最大出力は200mJ/パルスくらいである。第5高調波は、前記した最大出力よりもさらに低いので、これはまだa-Si膜の結晶化には不向きである。レーザビームの出力と、a-Si膜に対する吸収係数との兼ね合いから考えると、現段階では第2高調波または第3高調波を使うのが最もよい。

【0026】

さて、YAGレーザを半導体膜の結晶化に使用する場合、やはり、照射面でのレーザビームの形状は線状であるのが量産には好ましい。前記に示した光学系をそのままYAGレーザに 適用できればよいが、その可能性について以下に考察する。

【 0 0 2 7 】

まず、YAGレーザとエキシマレーザとの違いについて述べる。エキシマレーザから出るレ ーザビームの形状は一般に長方形状であり、YAGレーザから出るレーザビームの形状は一 般に円状である。500mJ/パルスを越える大出力のエキシマレーザで、200Hz以 上の高繰り返しが可能なもののレーザビームのサイズは、10×30mm程度のものが主 流であり、上述の光学系はそのレーザビームのサイズに合わせて作成されている。一方、 500mJ/パルスを越えるYAGレーザのレーザビームのサイズは直径10mm程度の円 である。前記、直径10mmのYAGレーザを前記光学系に合わせ込むには、レーザビーム のサイズを変更することができるビームエキスパンダーを使って、前記円状のレーザビー ムを楕円状に変換すればよい。この例の場合は、前記円状のレーザビームを、レーザビー ムのサイズを1方向に引き延ばすことのできるシリンドリカルレンズで構成されるビーム エキスパンダーを使って3倍引き延ばし、長直径30mm、短直径10mmの楕円状とす ればよい。

【0028】

20

30

前記ビームエキスパンダーを、図1に示した光学系に組み込んで、YAGレーザ300に適応させた光学系の例を図3に示す。図3において、図1のものと同一符号のものは同一形 状のレンズであることを示す。

【 0 0 2 9 】

シリンドリカルレンズ301は、焦点距離100mm、長さ、幅、共に50mm、厚さ10mmのものである。このレンズにまずレーザビームを入射させる。シリンドリカルレンズ302は、焦点距離300mm、長さ、幅、共に50mm、厚さ10mmのものである。これらのレンズを400mm離して配置する。これにより、レーザビームは一方向に3倍引き延ばされる。

【 0 0 3 0 】

次に、YAGレーザとエキシマレーザのコヒーレント長の相違について考える。前述したように、エキシマレーザのコヒーレント長は数ミクロン~数十ミクロン程度であり、レーザ ビームを分割して1つにするような光学系を通したときの光干渉は非常に弱い。一方で、 YAGレーザのコヒーレント長は非常に長く1cm程度ある。これによる干渉の影響は、無 視できない。

【0031】

もしもYAGレーザから出るレーザビームを図3で示した光学系に通して線状レーザビーム に加工したとすると、図2(a)に示したような格子状に強弱が繰り返すエネルギー分布を もつ線状レーザビーム200ができる。

【0032】

格子状のエネルギー分布は、光干渉によるものである。図2(a)で線の濃いライン201 がエネルギーの比較的高い領域を指し、その間の空白のライン202がエネルギーの比較 的低い領域を指す。

【 0 0 3 3 】

格子状のエネルギー分布をもつ線状レーザビーム200で、a-Si膜を結晶化するとやはり a-Si膜面内で不均一な結晶化が起こる。図2(b)に、線状レーザビームで結晶化される珪 素膜203の表面の様子を示す。先にも述べたように、線状レーザビームはa-Si膜上で、 線状レーザビームの幅方向に、前記線状レーザビームの幅の1/10程度ずつ重ね合わせ ながら照射されるので、線状レーザビームの線方向に平行な縞は互いにうち消され、あま り目立たなくなるが、線状レーザビームの幅方向に平行な線204、205は強く残る。 図2(b)で線の濃いライン204がエネルギーの比較的高い領域を指し、その間の空白の ライン205がエネルギーの比較的低い領域を指す。

30

10

20

【 0 0 3 4 】

本発明の課題は、上述の問題点を解消し、縞模様の少ない多結晶珪素膜を得るためのレー ザ照射装置を提供することにある。

【0035】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、たとえ同一光源から出た光であっても、コヒーレント長以上の光路差のある レーザビームは、互いに干渉しないという性質を利用し、干渉現象を抑えた光学系を考案 した。本発明では、特に、線状レーザビームの幅方向に平行にできる干渉縞を消すことに より、上述の問題を解決する。

【 0 0 3 6 】

線状レーザビームの幅方向に平行にできる干渉縞を無くすためには、横方向に分割された レーザビーム各々の照射面における光路差が、光源のレーザビームのコヒーレント長以上 あればよい。本発明で用いるレーザビームの光源は、YAGレーザである。前記レーザビー ムのコヒーレント長は1cm程度である。

【 0 0 3 7 】

このようなことを実現できる光学系の例を図4に示す。図4に示した光学系と、図3に示したものとの大きな違いは、反射ミラー401にある。図4において、図3のものと同一 符号のものは同一形状のレンズであることを示す。

50

【 0 0 3 8 】

ビームエキスパンダーを形成するシリンドリカルレンズ301と302の後ろに、階段状に加工された反射面を持つミラー401を配置する。ミラー401の役割は、シリンドリカルアレイレンズ402の各々のシリンドリカルレンズに、それぞれ光路差のあるレーザービームを入射させることにある。例えば、ミラー401の反射面の1つ401aに入射したレーザビームは進行方向を変え、シリンドリカルアレイレンズ402を形成するシリンドリカルレンズの1つ402aに入射する。同様にして、ミラー401の、反射面401aとは異なる反射面の1つ401bに入射したレーザビームは進行方向を変え、シリンドリカルアレイレンズ402を形成するシリンドリカルレンズの1つ402bに入射する。

(7)

ミラー401を階段状のミラーとしたため、レーザビームがYAGレーザのレーザビームの 出口を出てからシリンドリカルレンズ402aに入射するまでのレーザビームの光路長は 、レーザビームがYAGレーザのレーザビームの出口を出てからシリンドリカルレンズ40 2bに入射するまでのレーザビームの光路長と、長さdだけ異なる。この長さdが、YAGレ ーザのコヒーレント長よりも長ければ、シリンドリカルレンズ402aを出たレーザビー ムと、シリンドリカルレンズ402bを出たレーザビームが照射面で干渉しあうことはな い。

[0040]

シリンドリカルアレイレンズ402は、シリンドリカルアレイレンズ103と同様の役割 を果たし、レーザビームを横方向に分割する。シリンドリカルアレイレンズ402により ²⁰ 分割されたレーザビームは、シリンドリカルレンズ403により、照射面404にて1つ に合成される。

[0041]

縦方向にレーザビームを分割し、照射面にて1つに合成する構成は、図1に示した従来の 光学系と同様な光学系でよい。このようにしてできた線状レーザビームのエネルギー分布 は、図5(a)に示したような線状レーザビーム500の長さ方向に平行な縞状の分布と なる。縞状のエネルギー分布は、光干渉によるものである。図5(a)で線の濃いライン 501がエネルギーの比較的高い領域を指し、その間の空白のライン502がエネルギー の比較的低い領域を指す。

【0042】

これは、階段状のミラー401による効果であり、線状レーザビームの幅方向に平行な縞 状のエネルギー分布は消えてしまう。図5(b)に、線状レーザビーム500で結晶化さ れた珪素膜503の表面の様子を示す。先にも述べたように、線状レーザビームはa-Si膜 上で、線状レーザビームの幅方向に、前記線状レーザビームの幅の1/10程度ずつ重ね 合わせながら照射されるので、線状レーザビームの線方向に平行な縞は互いにうち消され 、あまり目立たなくなる。

【0043】

これにより、半導体膜を線状レーザビームに加工されたYAGレーザでレーザアニールする 際に懸念される、線状レーザビームの長さ方向に垂直な方向(幅方向)にできる縞模様を 消すことができる。

【0044】

他に光路差をつける手段としては、レーザビームに対して透明な板がある。前記板を、シ リンドリカルアレイレンズを形成するあるシリンドリカルレンズの前に挿入することによ り、前記シリンドリカルレンズに入射するレーザビームの光路長のみ変更することができ る。ただし、一般にレーザビームに対して透明な板の屈折率(1.4~2.5)があまり大きく ないので、レーザビームのコヒーレント長以上の光路差をつけようとすると、前記コヒー レント長の3倍の厚さが必要となる。

【0045】

本発明は、YAGレーザに限らず、Arレーザ等を用いたレーザ照射装置すべてに適応できる が、特にコヒーレント長が0.1mm以上と長い場合に有効であり、コヒーレント長が0 50

10

30

.1mm以下である場合には特に本発明による顕著な効果は得られない。 [0046]すなわち本発明は、照射面において断面形状が線状となるレーザビームを照射するレーザ 照射装置であって、 レーザビームを出射するレーザ発振器と、 光学系と、 少なくとも1方向に動くステージと、 を有し、 前記光学系は、 前記レーザビームを、該レーザビームの進行方向に対し、直角方向に分割する役割を果た す光学系1(図6では607a、607bに対応)と、 光学系1にて分割されたレーザビームを照射面で1つにし、前記照射面において断面形状 が線状となるレーザビームの幅方向においてレーザビームのエネルギーを均一化する役割 を果たす光学系2(図6では608、609に対応)と、 前記直角方向と直角な面に含まれる方向であり、かつレーザビームの進行方向に対し直角 である方向にレーザビームを分割する役割を果たす光学系3(図6では605に対応)と 光学系3にて分割されたレーザビームを照射面で1つにし、前記照射面において断面形状 が線状となるレーザビームの長さ方向においてレーザビームのエネルギーを均一化する役 割を果たす光学系4(図6では606に対応)と、 前記光学系3にて分割されるレーザビームの各々の光路長(前記レーザビームの出口から 照射面まで)を、互いに前記レーザビームのコヒーレント長以上の差にする手段(図6で は604に対応)と を有することを特徴とするレーザ照射装置である。 [0047]また、他の構成は、 照射面において断面形状が線状となるレーザビームを照射するレーザ照射装置であって、 レーザビームを出射するレーザ発振器と、 光学系と、 少なくとも1方向に動くステージと、 を有し、 前記光学系は、 前記レーザビームを、該レーザビームの進行方向に対し、直角方向に分割する役割を果た すシリンドリカルアレイレンズ1(図6では607a、607bに対応)と、 光学系1にて分割されたレーザビームを照射面で1つにし、前記照射面において断面形状 が線状となるレーザビームの幅方向においてレーザビームのエネルギーを均一化する役割 を果たす光学系(図6では608、609に対応)と、 前記直角方向と直角な面に含まれる方向であり、かつレーザビームの進行方向に対し直角 である方向にレーザビームを分割する役割を果たすシリンドリカルアレイレンズ2(図6 では605に対応)と、 光学系3にて分割されたレーザビームを照射面で1つにし、前記照射面において断面形状 が線状となるレーザビームの長さ方向においてレーザビームのエネルギーを均一化する役 割を果たすシリンドリカルレンズ(図6では606に対応)と、 前記シリンドリカルアレイレンズ2にて分割されるレーザビームの各々の光路長(前記レ ーザビームの出口から照射面まで)を、互いに前記レーザビームのコヒーレント長以上の 差にする手段(図6では604に対応)と、 を有することを特徴とするレーザ照射装置である。 [0048]上記何れの発明に関しても、前記手段には、階段状のミラーを用いることができる。

【0049】

20

10

30

40

20

30

上記何れの発明に関しても、照射面において断面形状が線状となる前記レーザビームの長 さ方向と、少なくとも1方向に動く前記ステージの動作方向とが、直角であると生産性が 高いので好ましい。

【 0 0 5 0 】

上記何れの発明に関しても、前記レーザ発振器はYAGレーザの第2高調波、または、第3 高調波、または、第4高調波、を発生するものであると、レーザ装置の保守管理が容易で あるから、生産性が上がるので好ましい。

【0051】

上記何れのレーザ照射装置に、ロードアンロード室と、トランスファ室と、プレヒート室 と、レーザ照射室と、徐冷室と、を有していると、大量生産に使用できるので好ましい。 ¹⁰ 【0052】

【発明の実施の形態】

まず、照射対象として、5インチ角のa-Si膜が製膜された基板に対し照射面で線状に加工 されたレーザビームを照射する例を示す。

【0053】

基板は、厚さ0.7mmのコーニング1737を用いる。この基板は600 までの温度で あれば充分な耐久性がある。この基板の片面に、プラズマCVD法によりSiO₂膜を200nm 成膜する。さらに、その上から、a-Si膜を55nm成膜する。成膜法は他の方法、たとえば 、スパッタ法等を用いてもよい。

[0054]

成膜済みの基板を500 の窒素雰囲気に1時間さらし、a-Si膜中の水素濃度を減少させる。これにより、a-Si膜の耐レーザ性を飛躍的に高めることができる。該膜内の水素濃度は10²⁰atoms/cm³オーダーが適当である。

【0055】

図6にレーザ照射装置を図示する。図6に示したものは、線状レーザビームを基板に照射 する装置の1つの例である。レーザビームは、図6中に示した光学系により、長さ125 mm、幅0.4mmの線状レーザビームに加工される。線状レーザビームの長さが125mmであ るから、5インチ角の基板に対し、線状レーザビームを1方向に走査させることで、基板 のほぼ全面にレーザビームを照射することができる。

【 0 0 5 6 】

図 6 に示した光学系は、1つの例である。線状レーザビームはa-Si 膜上に結像させる。上記した線状レーザビームのサイズは、結像したときのビームのサイズである。該構成の説明を以下に列挙する。

【0057】

パルス発振式のYAGレーザ発振器601は、第3高調波(波長355nm)のレーザビー ムを発振する。前記レーザビームのサイズは、レーザビームの出口で直径10mmである 。レーザビームの最大出力は、500mJ/パルスである。最大繰り返し周波数は30H zである。パルス幅は10nsである。

[0058]

波長が355nmの紫外光を用いることから、その波長域で透過率の高い合成石英をレン ⁴⁰ ズの母材として用いる。波長355nmの紫外光がよく透過するように、適当なコーティ ングをするとよりエネルギー効率が高くなるので好ましい。また、コーティングによりレ ンズの寿命を延ばすこともできる。

【 0 0 5 9 】

YAGレーザ発振器601から発生した、直径10mmの円状のレーザビームは、ミラー602で進行方向を90度変更される。その後、ビームエキスパンダー603で、レーザビームの形状を、長直径30mm、短直径10mmの楕円状に変換する。前記ビームエキスパンダー603は、シリンドリカルレンズ301と302の組み合わせで構成する。 【0060】

楕円状に変換されたレーザビームは、階段状のミラー604に入射し、ここで、シリンド ⁵⁰

リカルアレイレンズ605を形成する隣り合う2つのシリンドリカルレンズに光路差dを もって入射する。前記光路差dは、YAGレーザ発振器601のコヒーレント長以上の長さ をとる。YAGレーザ発振器601のコヒーレント長は、1cm程度であるから、光路差d を1cm以上ととれば干渉を抑えることができる。

【0061】

光路差 d の調整は、階段状のミラー604の作成段階で、階段の高さを調整すればよい。 図7に光路差 d を1 c m にする階段状のミラー604の例を示す。階段状のミラー604 の階段の段数は5段である。各段の幅は14mmである。また、格段の高さは7mmであ る。前記階段状のミラーに対し平行光線を入射させたときのの各段にできる陰の幅が7m m になるような方向から、レーザビームを前記階段状のミラーに入射させると、階段の各 段から反射されるレーザビームは、シリンドリカルアレイレンズ605を形成する隣り合 う2つのシリンドリカルレンズに光路差1cmで入射する。

【0062】

階段状のミラー604の階段の各段から反射されるレーザビームは、それぞれ幅5mmの レーザビームとなって、シリンドリカルアレイレンズ605を形成するシリンドリカルレ ンズ1つ1つに入射する。階段状のミラーの形状から、シリンドリカルアレイレンズ60 5の幅が決定され、シリンドリカルアレイレンズ605を形成するそれぞれのシリンドリ カルレンズの幅は、この場合15mmとなる。階段状のミラーを介したレーザビームは、 図1に準じた構造をもつ光学系に通せば、照射面にて線状レーザビームが得られる。前記 図1に準じた構造をもつ光学系の具体的な構成の例を以下に示す。以下に示すレンズすべ ては、幅方向に曲率をもつ。

20

10

【0063】

まず、横方向に作用する光学系の構成について述べる。

【0064】

シリンドリカルアレイレンズ605は、幅15mm、長さ50mm、厚さ10mm、焦点 距離90mmのシリンドリカルレンズ5本を幅方向に互いに合わせアレイ状にしたもので ある。前記シリンドリカルレンズは、平凸レンズであり、凸の曲面は球面である。本明細 書中特に断らない限り、前記シリンドリカルレンズは、入射面が球面で、他の面が平面で ある。アレイ状にする方法は、熱をかけることで接着しても、枠にはめて外から固定して もよい。シリンドリカルアレイレンズ605はレーザビームを横方向に分割する役割を果 たす。

30

40

[0065]

分割されたレーザビームは、シリンドリカルレンズ606に入射する。シリンドリカルレ ンズ606は横方向に分割されたレーザビームを照射面611にて1つにする役割を果た す。シリンドリカルレンズ606は、幅50mm、長さ50mm、厚さ5mm、焦点距離 2250mmのレンズである。これにより、線状レーザビームの長さ方向の均一化がなさ れ、線状レーザビームの長さが決定される。シリンドリカルアレイレンズ605とシリン ドリカルレンズ606との距離は、200mmとする。

[0066]

次に、縦方向に作用する光学系の構成について述べる。

【0067】

シリンドリカルレンズ606を出たレーザビームは、シリンドリカルレンズ606と距離 100mm離れたところで、シリンドリカルアレイレンズ607aに入射する。シリンド リカルアレイレンズ607aを形成するシリンドリカルレンズは、各々幅3mm、長さ6 0mm、厚さ3mmで、焦点距離が300mmである。これらのシリンドリカルレンズ4 本を幅方向に組み合わせることでシリンドリカルアレイレンズを形成する。組み合わせる 方法は、シリンドリカルアレイレンズ605と同様の方法でよい。シリンドリカルアレイ レンズ607aにより、レーザビームは縦方向に分割される。 【0068】

シリンドリカルアレイレンズ607aを出たレーザビームは、シリンドリカルアレイレン ⁵⁰

ズ607aと距離443mm離れたところで、シリンドリカルアレイレンズ607bに入射 する。シリンドリカルアレイレンズ607bを形成するシリンドリカルレンズは、各々幅 3 mm、長さ60 mm、厚さ3 mmで、焦点距離が450 mmである。これらのシリンド リカルレンズ4本を幅方向に組み合わせることでシリンドリカルアレイレンズを形成する 。組み合わせる方法は、シリンドリカルアレイレンズ605と同様の方法でよい。シリン ドリカルアレイレンズ607aにより、分割されたレーザビームは、シリンドリカルアレ イレンズ607bを形成する各々のシリンドリカルレンズに入射する。

[0069]

シリンドリカルアレイレンズ 6 0 7bを出たレーザビームは、シリンドリカルレンズ 6 0 7bと距離89mm離れたところで、シリンドリカルレンズ608に入射する。シリンド リカルレンズ608は、幅50mm、長さ60mm、厚さ5mmで焦点距離が350mm である。シリンドリカルレンズ608のレーザビームの入射面は、平凸レンズの平面側に する。シリンドリカルレンズ608により、いったんレーザビームは、同一面にて1つに まとめられる。前記同一面は、シリンドリカルレンズ608の焦点の位置にある。前記同 一面は光路の途中にあるので、再びレーザビームは分離する。

シリンドリカルレンズ608を出たレーザビームは、シリンドリカルレンズ608と距離 1377mm離れたところで、ダブレットシリンドリカルレンズ609に入射する。レン ズ配置の関係で、シリンドリカルレンズ608とダブレットシリンドリカルレンズ609 の間にミラー613を入れる。これにより、レーザビームの進行方向を下方に変更する。 これにより、照射対象である基板を水平面に配置することができる。

[0071]

ダブレットシリンドリカルレンズ609は、幅70mm、長さ140mm、厚さ31mm で焦点距離が177mmである。ダブレットシリンドリカルレンズ609により、縦方向 に分割されたレーザビームは照射面611にて1つにされる。これにより、線状レーザビ ームの幅方向の均一化がなされる。また、線状レーザビームの幅が決定される。

[0072]

ダブレットシリンドリカルレンズ609と照射面611の間には、厚さ15mmの石英窓 610を配置する。ダブレットシリンドリカルレンズ609と石英窓610との距離は、 70mm、石英窓610と照射面611との距離は140mmである。

[0073]

石英窓610は外気と半導体膜が付けられた基板とを遮断する役割を果たすチャンバー6 12に付けられた、レーザビームを通すための窓である。前記チャンバー612には、図 示しない排気装置やガスラインが接続されており、適当な雰囲気に調整することが可能に なっている。

[0074]

ダブレットシリンドリカルレンズ609の仕様の例を、図8に沿って示す。

[0075]

ダブレットシリンドリカルレンズ609は、焦点距離177mm、幅70mm、長さ14 0 mm、厚さ31 mmである。1つ目のシリンドリカルレンズは、面801と面802と を有し、厚さは10mmである。レーザビームの入射面801の曲率半径は125mm、 もう一つの面802の曲率半径は69mmである。また、2つ目のシリンドリカルレンズ は、面803と面804とを有し、厚さは20mmである。レーザビームの入射面803 の曲率半径は75mm、もう一つの面804の曲率半径は、 226mmである。曲率半 径に付けた符号は、曲率の向きを示す。また、2つ目のシリンドリカルレンズは、レーザ ビームの入射面803を1つ目のシリンドリカルの面802から1mm離れたところに配 置する。即ち、ダブレットシリンドリカルレンズ609の厚さ(31mm)は、1つ目の シリンドリカルレンズの厚さ(10mm)+2つ目のシリンドリカルレンズの厚さ(20 mm) + 1 つ目のシリンドリカルレンズと 2 つ目のシリンドリカルレンズとの距離(1 m 50 m) である。

30

20

【0076】

なお光学系保護のため、光学系のまわりの雰囲気を窒素等のレンズコーティング物質と反応しにくい気体としてもよい。そのために、光学系を光学系保護室に封入してもよい。該 光学系保護室に出入射するレーザの窓には、コーティングされた石英を用いると99%以 上の高い透過率が得られるのでよい。

(12)

【 0 0 7 7 】

線状レーザビームの線方向におけるエネルギー分布が±5%以内であるとa-Si膜に対し均 質な結晶化を行える。好ましくは、±3%以内、より好ましくは、±1%以内にするとよ り均質な結晶化が行える。エネルギー分布を均一するためには、精密なレンズのアライメ ントが必要となる。

【 0 0 7 8 】

照射面 6 1 1 にa-Si 膜が製膜された基板を配置し、レーザビームを照射させながら、ステ ージ 6 1 4 を移動機構 6 1 5 を使って線状レーザビームの長さ方向と直角の方向(図中矢 印の方向)に一定の速度で動かす。これにより、基板全面にレーザビームを照射すること ができる。移動機構 6 1 5 には、ボールねじ式やリニアモータ等が使える。

【0079】

照射条件は、下記の範囲を目安に決定するとよい。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$

線状レーザビームのエネルギー密度:50~500mJ/cm²

ステージの動作速度: 0.1~2mm/s

レーザ発振器の発振周波数: 30Hz

[0081]

上記の条件は、レーザ発振器のパルス幅や半導体膜の状態や、作成するデバイスの仕様に より変化する。条件の細かい設定は実施者が適宜行わねばならない。

【0082】

レーザビームの照射時のチャンバー612中の雰囲気は、20の大気とする。その他、 H₂に置換してもよい。雰囲気の置換は、主に基板の汚染防止のために行う。ガスの供給 は、ガスボンベを通して行う。前記雰囲気はH₂、He、N₂、またはArでもよい。また 、それらの混合気体でもよい。また、該雰囲気を真空(10の-1乗torr以下)にしても、汚 染防止効果はある。

【0083】

基板として、コーニング1737の他に、コーニング7059、AN100等のガラス基板を 用いることができる。あるいは、石英基板を用いてもよい。

【0084】

- レーザビームの照射中に、赤外ランプ等により基板の線状レーザビームが照射されている 箇所に強光を照射して加熱すると、加熱しないときと比較し、レーザビームのエネルギー を下げることができる。加熱は、基板の下部にヒータを設置することで行ってもよい。線 状レーザビームをより長くし、より大面積の基板に線状レーザビームを使用するとき、レ ーザビームのエネルギーが足りない場合、この加熱によるエネルギーの補足が役にたつ。 【0085】
- 本発明のレーザ照射装置は、非単結晶珪素膜だけでなく、その他の非単結晶半導体膜にも 適応でき、例えばゲルマニウムやその他の非単結晶半導体膜、あるいはダイヤモンド膜等 にも適用できる。

【0086】

上述したレーザ照射装置にて結晶化された半導体膜を用いて、公知の方法で半導体デバイス、例えば、低温ポリシリコンTFTの液晶ディスプレイを作成すればよい。あるいは、 実施者の考案した半導体デバイスを作成してもよい。

[0087]

【実施例】

〔実施例1〕

10

20

30

本実施例では、多結晶珪素膜にレーザビームを照射する例を示す。用いるレーザ照射装置 は、発明の実施の形態に記載したものを用いる。

【 0 0 8 8 】

基板は、厚さ0.7mmのコーニング1737を用いる。この基板は600 までの温度で あれば充分な耐久性がある。この基板の片面に、プラズマCVD法によりSiO₂膜を200nm 成膜する。さらに、その上から、a-Si膜を55nm成膜する。成膜法は他の方法、たとえば 、スパッタ法等を用いてもよい。

[0089]

次に、特開平7 130652号公報に記載の方法で、前記a-Si膜を結晶化させる。以下 、前記方法に関し簡単に述べる。前記a-Si膜に、濃度が10ppmの酢酸ニッケル水溶液 を塗布し、これを550 の窒素雰囲気で4時間加熱し、a-Si膜を結晶化させる。前記塗 布の方法は例えばスピンコート法を使うとよい。このように、ニッケルを添加したa-Si膜 は、低温短時間で結晶化する。これは、ニッケルが結晶成長の核の役割を果たし、結晶成 長を促進させるのが原因と考えられている。

【 0 0 9 0 】

上記の方法で結晶化される多結晶珪素膜は、レーザビームを照射することで、さらに、半 導体素子の材料として特性の高いものになる。そこで、前記多結晶珪素膜の特性を向上さ せるため、発明の実施の形態で用いたレーザ照射装置を使って、前記多結晶珪素膜にレー ザビームを照射する。

【0091】

上述したレーザ照射装置にて結晶化された半導体膜を用いて、公知の方法で半導体デバイス、例えば、低温ポリシリコンTFTの液晶ディスプレイを作成すればよい。あるいは、 実施者の考案した半導体デバイスを作成してもよい。発明の実施の形態と本実施例とは組 み合わせて用いることができる。

[0092]

〔実施例2〕

本実施例では、レーザ発振器として、YAGレーザの第2高調波を用いる例を示す。第2高 調波を用いる利点は、光学レンズが劣化しにくい点にある。また、a-Si膜に対する反射率 が第3高調波や第4高調波と比較して低いので、エネルギー効率も第3高調波や第4高調 波を用いる場合よりやや劣る程度で、あまり変わらない。最大パルスエネルギーは、現存 するもので1400mJ/パルス出せるものがある。これは、第3高調波の2倍であるか ら、線状レーザビームを長くして大面積基板に製膜されたa-Si膜の結晶化には、第2高調 波を用いるとよい。

【0093】

第2高調波を線状レーザビームに加工し半導体膜に照射する装置及び方法は、発明の実施の形態に示したものと同様のものを用いればよい。ただし、第3高調波と第2高調波とは、波長が異なるので、焦点の位置を変更する必要がある。本実施例の場合、石英窓610と照射面611との距離を150mmに変更すればよい。レンズのコーティングは、YAGレーザの第2高調波の波長530nmに合わせたものとする。

【0094】

本実施例は、実施例1と組み合わせることができる。

【 0 0 9 5 】

〔実施例3〕

本実施例では、レーザ発振器として、YAGレーザの第4高調波を用いる例を示す。第4高 調波を用いる利点は、珪素膜に対し、吸収係数が非常に高い点にある。

【0096】

第4高調波を線状レーザビームに加工し半導体膜に照射する装置、方法は、発明の実施の 形態に示したものと同様のものを用いればよい。ただし、第4高調波と第3高調波とは、 波長が異なるので、焦点の位置を変更する必要がある。本実施例の場合、石英窓610と 照射面611との距離を126mmに変更すればよい。レンズのコーティングは、YAGレ 20

10

ーザの第4高調波の波長266nmに合わせたものとする。 [0097]本実施例は、実施例1と組み合わせることができる。 [0098]〔実施例4〕 本実施例では、大量生産用のレーザ照射装置の例を図9に沿って示す。図9はレーザ照射 装置の上面図である。 [0099]ロードアンロード室901から、トランスファ室902に設置された搬送用のロボットア 10 ーム903を使って基板を運ぶ。まず、基板は、アライメント室904で位置合わせがな された後、プレヒート室905に運ばれる。ここで例えば赤外ランプヒータを使って基板 の温度を所望の温度、例えば300 程度にあらかじめ加熱しておく。その後、ゲートバ ルブ906を経由し、レーザ照射室907に基板を設置する。その後、ゲートバルブ90 6を閉める。 [0100]レーザビームは、発明の実施の形態で示したレーザ発振器900を出た後、光学系909 を介し、石英窓910の直上に設置した図示しないミラーで90度下方に曲げられ、石英 窓910を介し、レーザ照射室907内にある照射面にて線状レーザビームに加工される 。レーザビームは、照射面に設置された基板に照射される。光学系909は、前述に示し 20 たものを使用すればよい。また、それに準ずる構成のものを使用してもよい。 レーザビームの照射の前にレーザ照射室907の雰囲気を、真空ポンプ911を使って高 真空(10⁻³Pa)程度に引く。または、真空ポンプ911とガスボンベ912を使って所 望の雰囲気にする。前記雰囲気は、前述したように、He、Ar、H₂、あるいはそれらの混合 気体でもよい。 [0102]その後、レーザビームを照射しながら、移動機構913により基板を走査させることで、 基板に線状レーザビームを照射する。このとき、図示しない赤外線ランプを線状レーザビ ームが照射されている部分に当ててもいい。 30 [0103]レーザビームの照射が終了した後は、クーリング室908に基板を運び、基板を徐冷した のち、アライメント室904を経由してロードアンロード室901に基板を帰す。これら 一連の動作を繰り返すことで、基板を多数、レーザアニールできる。 [0104]本実施例は発明の実施の形態や他の実施例と組み合わせて用いることができる。 [0105]〔実施例5〕 本実施例では、光路差をつける手段として石英板を用いた例を図10に示す。 この石英板は、レーザビームに対して透明である。 40 [0106]図10に、照射面においてレーザビームの断面形状を線状に加工するための光学系の構成 例を示す。なお、図10は上面図である。 [0107]レーザ発振器1001から出たレーザビームの一部は、厚さ15mmの石英板1000に 入射して、石英板に入射しなかったレーザービームと光路差が生じる。前記石英板の屈折 率は波長532nmに対し、約1.5であることから、約7mmの光路差が生じる。7m mの光路差は、YAGレーザのコヒーレント長と同等であることから、干渉を消す効果を期 待できる。 [0108]石英板1000を介し光路長が伸ばされたレーザビームはシリンドリカルレンズアレイ1 50

003の片方のシリンドリカルレンズに入射し、石英板1000を介していないレーザビ ームはシリンドリカルレンズアレイ1003の他方のシリンドリカルレンズに入射し、2 分割される。その後、シリンドリカルレンズ1005にて、レーザビームは照射面100 9にて1つに合成される。これにより、線状レーザビームの長さ方向のエネルギー均質化 と長さが決定される。

(15)

[0109]

こうして、石英板により光路差をもったレーザビームをa Si膜に照射すると、図11 (A)に示したように線状レーザビームの幅方向に平行な縞模様を消すことができる。な お、図11(A)の縦方向が、線状レーザビームの幅方向に対応する。

【 0 1 1 0 】

10

20

図11(A)は、本実施例を用いて形成した線状レーザビームを照射した a Si膜の表 面状態の写真図である。また、図11(B)は、本実施例を用いて形成した線状レーザビ ームをCCDカメラでとらえた映像である。

【0111】

比較するために、光路差をつけることなく、すなわち、石英板1000を使用せずに形成 した線状レーザビームを照射した a S i 膜の表面状態の写真図を図12(A)に示す。 また、図12(B)は、光路差をつけることなく、すなわち、石英板1000を使用せず に形成した線状レーザービームをCCDカメラでとらえた映像である。干渉により線状レ ーザビームの幅方向に平行な縞が形成された様子が見て取れる。

[0 1 1 2 **]**

本実施例では、レーザビームを2分割し合成した例を示したが、レーザビームを3分割以 上し1つに合成する場合も、分割された各々のレーザビームに対し光路差が十分について いれば、本実施例が示す効果が得られる。たとえば、レーザビームを3分割する場合、石 英板を介さないレーザビームと、厚さtの石英板を介したレーザビームと、厚さ2tの石 英板を介したレーザビームを合成すればよい。なお、厚さtは使用するレーザビームのコ ヒーレント長を考慮に入れて決定すればよい。

【0113】

なお、図10において、1007はミラーである。

【0114】

【発明の効果】

30

本発明により、線状レーザビームの幅方向に平行にできる干渉縞の強弱を著しく低下させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 線状レーザビームを形成する光学系。(従来例)

【図2】 (a)線状レーザビームのエネルギー分布を示す図、(b)線状レーザビームを前記 線状レーザビームの長さ方向に垂直な方向にスキャンさせながら照射した珪素膜の様子を 示す図。

【図3】 ビームエキスパンダーと線状レーザビームを形成する光学系とを組み合わせた 例を示す図。

【図4】 ビームエキスパンダーと本発明が開示する線状レーザビームを形成する光学系 40 とを組み合わせた例を示す図。

【図5】 (a)線状レーザビームのエネルギー分布を示す図、(b)線状レーザビームを前記 線状レーザビームの長さ方向に垂直な方向にスキャンさせながら照射した珪素膜の様子を 示す図。

【図6】 本発明が開示するレーザ照射装置の例を示す図。

- 【図7】 本発明が開示する線状レーザビームを形成する光学系の一部を示す図。
- 【図8】 線状レーザビームを形成する光学系の一部のレンズを示す図。
- 【図9】 量産用のレーザ照射装置を示す図。

【図10】本発明が開示するレーザ照射装置の例を示す図。

【図11】珪素膜の表面状態を示す写真図。(実施例5)

【図12】珪素膜の表面状態を示す写真図。(比較例) 【符号の説明】 101 レーザ発振器 102 レーザ光を分割するシリンドリカルアレイレンズ 103 レーザ光を分割するシリンドリカルアレイレンズ 104 レーザ光を集光するためのシリンドリカルレンズ 105 レーザ光を集光するためのシリンドリカルレンズ 107 反射ミラー 108 レーザ光を集光するためのダブレットシリンドリカルレンズ 10 109 照射面 200 線状レーザビーム 201 線状レーザビーム200の比較的エネルギーの強い領域。 202 線状レーザビーム200の比較的エネルギーの弱い領域。 203 線状レーザビーム200を前記線状レーザビームの長さ方向に垂直な方向にスキ ャンさせながら照射したa-Si膜。 204 a-Si膜の比較的強いエネルギーのレーザビームが照射された領域。 205 a-Si膜の比較的弱いエネルギーのレーザビームが照射された領域。 300 YAGレーザ発振器 301 ビームエキスパンダーを形成するシリンドリカルレンズ。 20 302 ビームエキスパンダーを形成するシリンドリカルレンズ。 401 階段状のミラー シリンドリカルアレイレンズ 402 403 シリンドリカルレンズ 404 照射面 500 線状レーザビーム 501 線状レーザビーム500の比較的エネルギーの強い領域。 502 線状レーザビーム500の比較的エネルギーの弱い領域。 503 線状レーザビーム500を前記線状レーザビームの長さ方向に垂直な方向にスキ ャンさせながら照射したa-Si膜。 601 YAG レーザ発振器 602 ミラー 603 ビームエキスパンダー 604 階段状のミラー 605 シリンドリカルアレイレンズ 606 シリンドリカルレンズ 607 シリンドリカルアレイレンズ 608 シリンドリカルレンズ 609 ダブレットシリンドリカルレンズ 610 石英窓 40 6 1 1 照射面 612 チャンバー 613 ミラー 6 1 4 ステージ 615 移動機構 800 ダブレットシリンドリカルレンズ 801 ダブレットシリンドリカルレンズの面 802 ダブレットシリンドリカルレンズの面 803 ダブレットシリンドリカルレンズの面 804 ダブレットシリンドリカルレンズの面 900 レーザ発振器

9	0	1	ロードアンロード室
9	0	2	トランスファ室
9	0	3	ロボットアーム
9	0	4	アライメント室
9	0	5	プレヒート室
9	0	6	ゲートバルブ
9	0	7	レーザ照射室
9	0	8	照射面
9	0	9	レーザ光学系
9	1	0	石英窓
9	1	1	真空ポンプ
9	1	2	ガスボンベ
9	1	3	移動機構
9	1	4	赤外線ランプ
9	1	5	クーリング室

10

【図1】



上面図























【図9】







【図11】



(A)



【図12】





フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)
H01L 21/26-21/268
H01L 21/322-21/326
H01L 21/20
B23K 26/00-26/42
B23K 101/40